(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/084956 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C08K 3/22, 9/02

B41M 5/26,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2005/001689

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Februar 2005 (18.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 010 504.9 4. März 2004 (04.03.2004) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): DEGUSSA AG [DE/DE]; Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÄGER, Harald [DE/DE]; Brentanostrasse 2, 63579 Freigericht (DE). HASSKERL, Thomas [DE/DE]; Altkönigstrasse 2, 61476 Kronberg (DE). WURSCHE, Roland [DE/DE]; Spiekerhof 20, 48249 Dülmen (DE). ITTMANN, Günther [DE/DE]; Waldstrasse 15, 64823 Gross-Umstadt (DE). LOHKÄMPER, Hans-Günther [DE/DE]; Im Winkel 13, 45721 Haltern (DE). SCHÜBEL, Klaus-Dieter [DE/DE]; Hertener Strasse 12, 45657 Recklinghausen (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: DEGUSSA AG; Intellectual Property Management, Patente und Marken, Standort Hanau, Postfach 13 45, 63403 Hanau (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: HIGHLY TRANSPARENT LASER-MARKABLE AND LASER-WELDABLE PLASTIC MATERIALS

(54) Bezeichnung: HOCHTRANSPARENTE LASERMARKIERBARE UND LASERSCHWEISSBARE KUNSTSTOFFMATERIALIEN

- (57) Abstract: The invention relates to highly transparent plastic materials that can be laser-marked and/or laser-welded due to a concentration of nanometric laser-sensitive metal oxides. Said plastic materials can be in the form of moulded bodies, semifinished products, moulding masses or paint, and contain especially between 0.0001 and 0.1 wt. % of metal oxides having a particle size of between 5 and 100 nm. Typical metal oxides are nanometric indium tin oxide or antimony tin oxide. Said materials can especially be used to produce laser-markable production goods.
- (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft hochtransparente Kunststoffmaterialien, die durch einen Gehalt an nanoskaligen lasersensitiven Metalloxiden lasermarkierbar und/oder laserschweißbar sind. Diese Kunststoffmaterialien, die als Formkörper, Halbzeuge, Formmassen oder Lacke vorliegen können, enthaltenen insbesondere Metalloxide mit Partikelgröße von 5 bis 100 nm und einem Gehalt von 0,0001 bis 0,1 Gew.-%. Typische Metalloxide sind nanoskaliges Indium-Zinnoxid oder Antimon-Zinnoxid. Diese Materialien können insbesondere zur Herstellung von lasermarkierbaren Produktionsgütern verwendet werden.

